

Receptacle

KS-075 30 G

Item KS-07530G



GO TO PRODUCT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Kontaktsteckhülsen ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Kontaktstiften in Prüfadaptern.
- Der Austausch der Kontaktstifte erfolgt ohne Verdrahtungsarbeiten und reduziert Wartungszeiten erheblich.
- Seitlich angesetzte Sicken sorgen für eine sichere Fixierung in der Montagebohrung.
- Ausführung mit Einpressring für eine definierte und reproduzierbare Regulierung der Einbauhöhe.

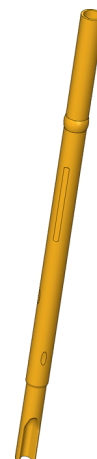
set installation height

To regulate the installation height, receptacles (KS) with a defined collar or KS with a press ring are used (suffix "G"). The press ring either serves as a collar-stop or is pressed into the mounting hole to a defined depth, allowing the installation height to be adjusted variably (for the corresponding "mounting hole", refer to the KS datasheet).

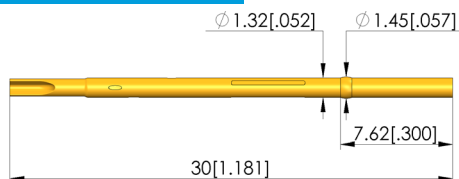
Note:

Die Sickenpunkte entfalten ihre optimale Funktion erst nach dem Einsetzen der Kontaktsteckhülse in die Bohrung. Zur Gewährleistung der Federwirkung von den Sicken dürfen diese nicht verlötet oder mit Kunststoff umspritzt werden.

INGUN SELECTION



1:1



General data

Product group:
Series:
Sub-series:
Type of receptacle connection:
Press ring:
Surface area:
Collar diameter:
Collar height:
Knurl:
Vacuum-tight:
RoHS-compliant:

Receptacles (KS)
KS-075
KS-075 press-in version
Solder
Yes
Gold
1.47 mm [.057 in]
7.6 mm [.299 in]
No
No
Yes

Mechanical data

Total length: 30 mm [1.18 in]
Outer diameter: 1.32 mm [.051 in]

Mounting hole

Mounting hole in CEM1: 1.3 - 1.32 mm [.051 in]
Mounting hole in FR4: 1.31 - 1.33 mm [.051 - .052 in]
Mounting hole with press ring in CEM1: 1.39 - 1.4 mm [.054 - .055 in]
Mounting hole with press ring in FR4: 1.39 - 1.4 mm [.054 - .055 in]

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prices and delivery times on request.
Technical changes reserved. 06/26_GB

Learn more about
Test probes

